科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年5月8日現在

研究種目:基盤研究 研究期間:2007~2	そ(C) 008			
課題番号:19560191				
研究課題名(和文)	電界による燃焼火炎から排出される粒子状物質の抑制メカニズムの解析 に関する研究			
研究課題名(英文)	Research of suppression mechanism of particulate matter generated from a flame by applying electric field			
研究代表者				
斉藤 正浩 (SAITO MASAHIRO)				
群馬大学・大学院工学研究科・助教				
研究者畨号:501/052/				

研究成果の概要: 燃焼火炎に電界を直接印加することで,火炎から生成されるPMを燃焼段階で 抑制する研究を実施した.その結果,電界印加で発生するイオン風により燃料と周囲空気の混合 が促進され,電界強度が150 kV/m以上で電界無印加時のPM生成量を90%抑制することができた. また,PMの粒径分布測定により,印加電圧の増加とともに粒径30~500nmの粒子数が大幅に減少 し,逆に印加電圧が10kV以上では10~20nmの粒子数が増加することがわかった. 交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	3, 100, 000	930, 000	4,030,000
2008年度	500,000	150,000	650, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3,600,000	1,080,000	4, 680, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学・熱工学 キーワード:火炎,粒子状物質,電界,燃焼

1. 研究開始当初の背景

燃焼装置やディーゼル機関から排出される 粒子状物質(PM)に対する規制が強化され, 100nm 以下の超微粒子は肺胞内に蓄積する といわれ喘息,気管支炎,肺ガンなどを引 き起こす疑いがあることが指摘されている. 近年,電界やプラズマなどの放電現象を利 用した燃焼改善や PM 除去に関する研究が 国内外において多く報告されている.しか し,従来の研究は排出された PM を処理する 後処理技術がほとんどである.また,電界 が数 100μm以下のナノPM やその構成成分 に及ぼす影響などを調べた研究はほとんど ないのが現状である.

2. 研究の目的

本研究では, 燃焼火炎から生成される PM を 燃焼段階で抑制するために, 電界を燃焼火炎 に直接印加する方法を採用した. PM 除去特性 に及ぼす印加電圧,電極間距離,極性,電界 強度などの影響を定量的に調べ,さらに,PM の粒径分布や構成成分,火炎の温度分布を測 定することで,電界による PM 抑制のメカニ ズムを解析することを目的とする.

3. 研究の方法

実験装置の概略を図1に示す.燃料にはアセ チレンを使用し、フローメーターで流量を調 整した.ノズル電極(外径2.2mm、内径1.6 mmのステンレス管)から燃料を噴出させて 層流拡散火炎を形成して火炎からPMを発生 させた.本研究ではアセチレンの流量を Q_f =30mL/min (PM生成量 M_{s0} =6.55mg/min)一定の 条件で実験を行った.一方、アース電極に は真鍮製リング(外径76mm、内径52mm)を 用いた.ノズル先端より形成される層流拡 散火炎を外乱から防ぐために、周囲を石英 ガラス板で囲った.ノズル電極に直流高電 圧供給装置を用いて、 $E=0~\pm 15$ kVを印加 した.電極間高さはh=0, 25, 50, 100mmと変 化させた.

4. 研究成果

(1) 火炎挙動に及ぼす電界の影響

燃焼火炎の挙動をデジタルカメラ, Nikon-D80)で撮影した. 電極間高さ h=50 mm の場 合における火炎挙動の変化を図2に示す. (a)はノズル電極に正電圧,(b)は負電圧を印 加した場合である.ノズル電極に正電圧を印 加した場合,印加電圧が E=3kV までは火炎形 状の変化はみられないが、E=4kV以上になる と火炎先端部が広がり始める.印加電圧の増 加に伴い火炎先端部はさらに広がり火炎長 さは短くなる. そして, E=10kV 以上になる と火炎先端部において火炎に尖状の部分が 現れた.正電圧を印加した場合, PMの発生は 火炎先端からであり、印加電圧が高くなるに したがって PM 排出量が少なくなる様子が目 視で観察された.このように、ノズル電極に 正電圧を印加した場合は, コロナ放電により 火炎内の正イオンがノズル電極から対極に 向って移動するので, 火炎が加速されて周囲

空気を巻き込み燃料との混合・燃焼を促進す



るものと考えられる.

一方、ノズル電極に負電圧を印加した場合 は, E=-3kVまでは正電圧を印加した場合と 同様、火炎形状に大きな変化はなかったが、 写真からわかるように負電圧を印加するとPM の凝集塊が火炎基部(ノズル先端)に付着・堆 積していくのが観察された.印加電圧がE=5 kV以上になるとノズル先端へのPMの付着・堆 積が急速になり、ノズル閉塞による消炎やス パーク放電を引き起こすようになった. ノズ ル電極に凝集PM塊が堆積する理由として、ノ ズル電極に負電圧を印加した場合には、イオ ン風の向きが正電圧の場合と逆になり、正イ オンがノズル電極側に引き寄せられる.した がって、火炎内で生成したPMが凝集しながら ノズル電極先端に向かって逆流し堆積したと 考えられる.このことから、以後はノズル電 極に正電圧を印加した場合について述べるこ とにする.

(2) PM排出量に及ぼす電界の影響
火炎から生成される PM の生成量は、ガラス繊維フィルタを装着した PM 捕集装置を
用い、精度 0.01mgの電子天秤で計測した.







ノズルに正電圧を印加した場合のPM排出量に 及ぼす印加電圧,電極間高さの影響を図3に 示す.縦軸は電圧印加時に排出されるPMの質 量*M*_sを電圧無印加時のPM質量*M*_{s0}で無次元化 した値である.図より,印加電圧の上昇とと もにPMの生成量が急激に減少する.また,同 一の印加電圧では電極間高さ*h*が大きくなる ほどPMの生成量が多くなることがわかる.

次に、図3の結果を横軸に電界強度として 整理したものを図4に示す.電界強度Fは次 式のように定義した.

F = E/S [kV/m]

ここで, E は印加電圧, S はノズル先端から リング電極までの直線距離である.図から, PM排出量は電界強度で良く相関され,正電圧 印加の場合,電界強度が増加するにつれてPM 生成量は急激に減少し,電界強度がF=150 kV/m以上では90%以上のPM抑制効果が達成さ れることがわかった.

(3) 火炎温度に及ぼす電界の影響

電界印加による火炎温度の変化を非接触か つスポット測定が可能な高温放射温度計 (LAND Instruments International, CYCLOPS -100)で測定した.一例として,電極間高さ F=50mmの場合における印加電圧と火炎軸方 向の火炎表面温度を図5に示す.横軸は火炎 長さ L_f ,縦軸は火炎表面温度 T_f である.電圧 無印加時(E=0)では火炎長さは L_f =32mmであ り火炎の基部(/ズル先端から4mm付近)で 火炎表面温度が T_f =1250℃でピーク値とな り,火炎先端へいくにしたがって火炎温度は 低くなり先端部では T_f =600℃であった.こ れに対して,印加電圧を増すと火炎長さは短 くなり,E=15kVでは火炎基部で T_f =1300℃, 火炎先端部でも $T_f = 850$ Cと電界無印加に比 ベて火炎全体にわたって温度上昇がみられ た.このように、電界印加によるPM生成量の 減少は、発生したイオン風によって火炎への 空気導入量が増加し燃料と空気の混合が促 進されて火炎温度が上昇し、PMの酸化が行わ れるためと考えられる.

(4) PM 構成成分に及ぼす電界の影響 火炎から排出される PM をサンプリングバ ッグで捕集し, 微量 PM 分析装置で測定を 行った. 電極間高さ h=25mm の場合における PM 中の構成成分として Dry soot, SOF (Soluble Organic Fraction)の割合と印加電圧 Eの関係 をそれぞれ図6に示す.印加電圧を増加するに つれて Dry sootの割合が SOF に対して少なく なった. Dry sootの割合は E=7kV 以上の範囲 で急激に低下し, E=15kV では電界無印加時 (93%)と比べて 15%程度まで低下した.

次に、PM の各構成成分の生成量と電界強度 Fの関係を図7に示す. 図中の Total PM は Dry soot と SOF の和である. 図より、電界強度が F= 50kV/m 以上で Dry soot の生成量が顕著に減 少し、電界無印加(F=0 kV/m)のとき、Dry soot は約 0. 11mg/s であるのに対して、F=150 kV/m 以上では約 0. 01mg/s へと減少していることが わかる. 一方、SOF はF=0 kV/m のとき0. 007mg/s から F=150 kV/m で 0. 001mg/s へと減少した. しかし、Dry soot および SOF の減少量を絶対 量で比較すると、Dry soot の減少量は SOF の 減少量に比べて1桁大きいことから、電界印加 は Dry soot に対する影響が強いと考えられる. (5) PM粒度分布に及ぼす電界の影響

走査型移動度粒径測定装置(SMPS)を用いて、電界印加によるPM 粒径分布への影響を調べた.電極間高さ h =25,50mm の場合におけるPM の粒径分布を SMPS で測定した結果をそれぞれ図8,図9に示す.横軸は粒径,縦軸は単位体積当たりの粒子個数濃度を表す.図より、電界無印加では粒径 Dp=80~90nm 付近にピークを持つ分布となり、50~500nm の粒子数が多いことがわかる.これに対して、電界を印加した場





図3 PM 排出量に及ぼす印加電圧の影響



図4 PM 排出量と電界強度の関係



図5 印加電圧による火炎表面温度の変化



にそのまま火炎外へ排出されたためと考え

られる.



図8 印加電圧による PM 粒度分布の変化(h=25mm)



は下線)

〔学会発表〕(計1件)

 川田智也, 拡散火炎より排出される PM に 及ぼす電界印加の影響, 第46回燃焼シン ポジウム, 2008.12.3, 京都

6. 研究組織

(1)研究代表者斉藤 正浩 (SAITO MASAHIRO)群馬大学・大学院工学研究科・助教

研究者番号:50170527